

N. Takagi, S. Nakamura, H. Matsumoto *, N. Terunuma * and S. Morita ** ULVAC JAPAN Ltd., 2500 Hagisono, Chigasaki-shi, Kanagawa, Japan

ABSTRACT

(P) -**8**

An inverted magnetron type cold cathode gauge (CCG) was developed to be used in the vacuum interlock system for Accelerator Test Facility (ATF) at KEK. It was confirmed that discharge turns on at 10^{-9} Pa vacuum level and remains stable at that level. The deviation of vacuum sensitivity is less than about $\pm 35\%$ among the tested gauges. The CCG discharge chamber can be re-used.

1. まえがき

現在高エネルギー物理学研究所において、JLC 計画用テスト装置 ATFの建設が進んでいる。 ATF の各 S-band LINAC Regular unitには、不測の事 故による圧力上昇に備えてクライストロンを保護 する目的で、圧力変動に対する応答速度が速いと されているコールドカソードゲージ(以降 CCGと 記す)が、インターロック用として 6台取り付け られる。応答速度の速さの他に CCGに要求される 性能として、

1) 低圧力下で放電が停止しない、

2) 圧力指示値の精度が良い、

3) 個々のゲージの感度のバラツキが少ない、

4) 経時変化が少ない、

が要求される。

今回開発した逆マグネトロン型 CCGにおいて、 長時間の経時変化に関するデータは取りつつある 段階であるが、1)、2)、3)について良い特性が得 られたので報告する。

2. S-band LINAC Regular unitの構成

Accelerator Test Facility (ATF)のS-band LINAC Regular unitの構成を図.1に示す。各unit にはクライストロン1基、加速管2基、CCG、ス パッタイオンポンプ(IP)、B-A ゲージ(BA)のセッ トが6基設置される。クライストロン変調器は25 pps(パルス間隔40ms)のトリガーパルスでクラ イストロンを動作させる。unitに不測の事故によ る圧力上昇がある場合、CGGからクライストロン 変調器のトリガーをオフさせる信号を発生させて 、圧力上昇後のクライストロンのパルスをおそく

- * National Laboratory for High Energy Physics
- 1-1 Oho, Tsukuba-shi, Ibaraki, Japan
- **ATC Co., Ltd.

36-7, Namiki-cho, Hachiouji-shi, Tokyo, 193, Japan



Fig. 1 LINAC Regular unitの構成

とも 1~2 個後に止めてクライストロンの RF 窓と 大電力コンポーネントを保護する。ここではトリガ ーオフの信号を出す圧力は~5 x 10⁻⁵Paである。

3. CCGの構造

図.2に CCGの構造を示す。CCG の容器の一端はコ ンフラットフランジ UFC070(ULVAC)、他端は SHV端 子が付いたフタが溶接され真空容器を構成する。SH V 端子の先端には、アノードが取り付けられて正の 高電圧が印加される。真空容器の内部には円筒状の 磁極が 2個、パイプ状のカソードを挟んで配置され ている。磁極及びカソードはフランジの開口部より 挿入して、開口部近傍の Cリングで止めている。

磁極軸上の小孔は、放電空間の磁場の一様性を得 る観点からは、小さい方が良いが、CCG の放電空間 とCCG が取り付けられる系との間にある程度のコン ダクタンスが必要であり、又、磁極とアノードの間 にある程度の間隔が必要である。小孔の径は 4~5m m である。コンダクタンスの効果は、計算上例えば CCG が取り付けられる系の圧力が突発的に 2桁上昇 したとき、CCG の放電空間の圧力は約 1~2ms 後に 系の1/10の圧力となり、約10ms後に1/2 となる。 これはトリガーパルス間隔40msに較べて小さく、 ATF のインターロック用として使用可能である。

アノード基部の径は磁極軸上の小孔径よりも若 干大きくしてあり、しばしば性能劣化の原因にな るカソードのスパッタによる汚れに起因する端子 の絶縁低下を防いでいる。また、前述の Cリング を取り外せば、磁極及びカソードはフランジ開口 部より取り出すことが出来るので CCGの内部が汚 れた場合のクリーニングも可能である。

軸方向磁場は、外径60mm、内径32m、高さ28m のフェライト製磁石により発生させる。磁石の両 端にはヨークが固定されており、また1個のヨー クにはネジが切られており磁石とヨークが一体で CCG 容器から工具なしで簡単に着脱出来るように なっている。CCG は一体になった磁石とヨークを 取り外してから系のポートに取り付ける。

加速器施設で CCGが使用されるとき、近くに電 磁石が設置されている場合があり、その漏洩磁場 が CCGの感度に影響を与える事がある。この CCG には漏洩磁場対策としての磁気シールド取り付け に備えて、SHV 端子の近傍にネジ穴を用意してあ る。



Fig. 2 CCGの断面形状

4. 試験方法

図.3に CCGの試験に使用した排気系を示す。チャンバーはメタルバルブを間に置いた大小 2台の チャンバーにより構成されている。大チャンバー はスパッタイオンポンプ (SIP)とチタンゲッタポ ンプ (TGP)で排気され、小チャンバーはターボポ ンプ (TMP)で排気されている。小チャンバーには B-A ゲージ 2個 (WIN; ULVAC製、エクストラクタ ー; LEYBOLD 製)、バリアブルリークバルブ (VL V)、残留ガス分析器 (RGA)、試験に供する CCGが 取り付けられている。CCG を取り付けた小チャン バーは試験圧力が高いときにはメタルバルブを閉 じて TMPのみで排気、試験圧力が低いときにはメ タルバルブを開いて大チャンバー側から SIPと T GPで排気される。CCG 、B-A ゲージともに小チャン バーの排気口に対して同じ幾何学的位置にあるので 同一圧力のもとにある。B-A ゲージは較正して使用 した。この排気系を使用して、次の項目の試験を行 った。

- ① 圧力 -イオン電流特性、
- ② 10⁻⁹Pa 台での放電の安定性、
- ③起動特性、
- ④ 磁気シールドを取り付けたときの圧力 -イ オン電流特性、





5. 試験結果

5.1 圧力 -イオン電流特性

図.4に 3台の CCGを 250°C、20h ベークアウトし た後のN₂ガスに対する圧力 -イオン電流特性を示す 。アノード電圧は 3.3kVである。図中の直線は、3 台の CCGのデータが同じ傾きを持つとして直線近似 したものである。3 本の直線はおよそ±20%の範囲 内にある。1 x 10⁻⁷Pa近傍より低い圧力では、圧力 -イオン電流特性の勾配が若干大きくなっている。 原因としては、この CCGの特性とも考えられるがそ れ以外に、

 系の到達圧が 10⁻⁹Pa台である為、電流値に 残留ガスの影響がある、

② 電源の微小電流検出に問題がある

可能性があるが、現状明らかではない。

図.5に7台の CCGを 200℃、20h ベークアウトし たあとの、N₂ガスに対する3圧力領域における圧力 -イオン電流のバラツキを示した。この場合、図.3 の残留ガス分析器 (RGA)の位置に配管を設けて複数 個の CCGを並べて試験したので、CCG とB-A ゲージ



Fig.4 圧力とCCG 出力電流の関係(№)。 個々のCCG の最低圧力に対応する電流値 は残留ガスで試験したときの値である。

の圧力条件が異なる。したがってイオン電流の絶 対値の信頼性はあまりない。図.5中には図.4にあ る近似直線を参考として示した。7 台の CCGの圧 力- イオン電流特性が、近似直線と同じ傾きであ ると仮定すれば 7 x 3 =21 個のデータは±35% の範囲内に入る。なお複数個並べたCCG の圧力条 件が各々異なることを考慮すれば、バラツキは± 35%よりも小さいと予想される。

5.2 放電の安定性

10⁻⁹Pa 台での CCGの放電安定性を調べた。3 台の CCGでのべ 197 hの間、放電の停止は観測さ れなかった。一例を図 6に示す。

5.3 起動特性

CCG の起動特性を調べた。電源スィチをオンし てから実際にイオン電流が流れるまでの時間(起 動時間)を 3台の CCGで24回測定した。 10^{-9} Pa台 で 1min から300minの間であった。又 10 ⁻⁷Pa台 で 10secから 70minであった。起動時間は、CCG 電源の電力等に依存する事が経験的に知られてい るので、起動時間の絶対値はさほど意味を持たな い。ちなみに、電源容量の大きいT社製電源(仕 様圧力 > 10^{-7} Pa)では、 10^{-7} Pa台で 5 sec以内で あった。よってこの CCGは 10^{-9} Pa台の超高真空下 でもなお起動することがわかる。

5.4 磁気シールドのイオン電流特性への影響





磁気シールドは直径 80mm の円筒形で、フランジ と端子を除き CCGを覆う形である。シールドの影響 でCCG の放電空間の磁場が弱くなる為に、放電強度 が弱くなり 10^{-6} Paでは~ 35 %、 10^{-4} Paでは~25% 感度が低下する。



6. まとめ

今回 ATF用に開発した CCGは、10⁻⁹Pa台の超高真 空領域においても安定した動作を示し、放電が停止 することはなかった。一般に CCGは測定精度が悪く しばしば 100%を大きく越えるバラツキを示すが、 このCCG の精度あるいはバラツキは±35%の以内で あり、B-A ゲージに近い値であった。また、このCC G は10⁻⁹Pa台の超高真空領域においても起動するこ とが可能であった。磁気シールドを取り付けたとき 10⁻⁶Paでは~35%、10⁻⁴Paでは~25%の感度低下が みられた。